

อิเล็กทรอนิกส์

SEMICONDUCTOR ELECTRONICS PLUS

ฉบับที่ 372
พฤษภาคม

2555

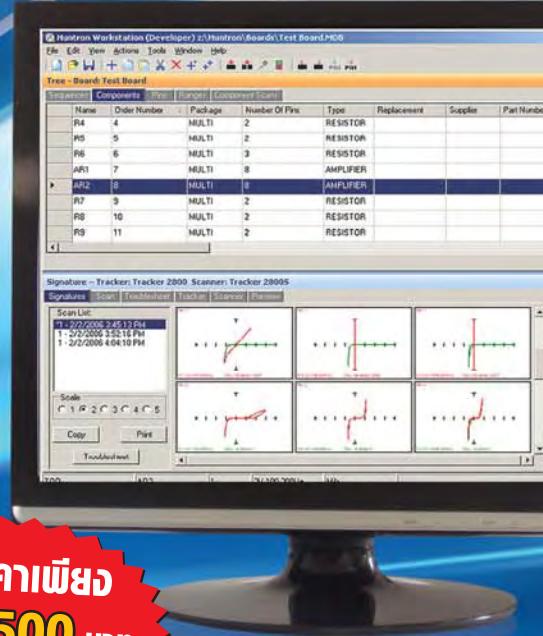
เครื่องค้นหาจุดเสียในแพงวงจร
ที่รวม 3 ความสามารถเป็น 1 เดียว



HUNTRON 2800S USB



ในราคาระบบ
240,500 บาท
(ยังไม่รวม Vat 7%)



บริษัท เมASURETrONIX จำกัด
www.measuretronix.com



www.measuretronix.com/huntron

- วันนี้ทุกห้องช่องสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
การตรวจซ่อมแพงวงจรที่มีไว้ในระดับกองทัพได้แล้ว
- สามารถตรวจซ่อมวงจรที่ใช้อิชิเมเนพานา (ASIC)
ซึ่งเครื่องตรวจซ่อมแบบอื่นไม่สามารถหาจุดเสียได้
- วงจรตัววัดแอลอีดีไฟฟ้ากระแสสลับ 10V-60V เอนกประสงค์
- Slave flash by using power LED
- วงจรตัววัดค่าความเป็นกรดด่างด้วย pH เช่นเซอร์ හිඩි ISFET
- หน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์จากสารอินทรีย์
- หุ่นยนต์เพื่อสอนอัจฉริยะ: Robot@Home
- บอร์ดพัฒนาระบบลอกคลิปปั๊วแบบ krafcit สำหรับคนไทย

สนใจติดต่อ..
คุณ รัตน์มน 08-9810-3055
คุณ จิรา 08-3823-7933



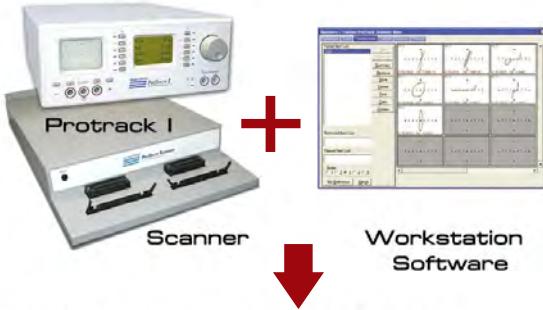
<http://electronics.se-ed.com>

HUNTRON 2800S USB เครื่องค้นหาจุดเสียในแผ่นวงจร ที่รวม 3 ความสามารถเป็น 1 เดียว



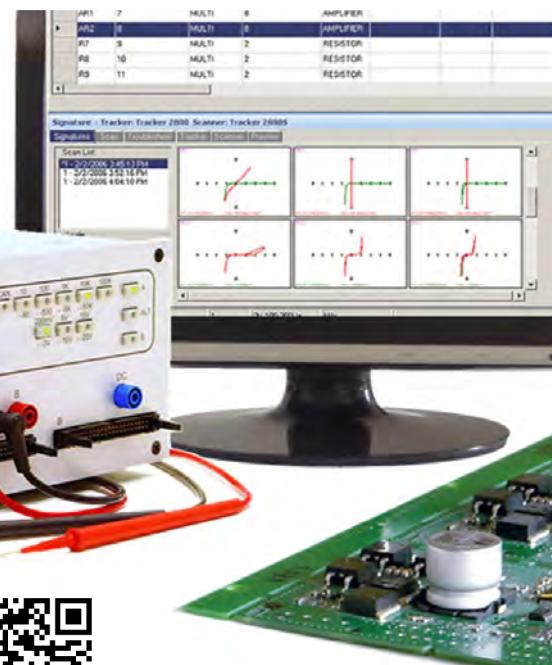
บริษัท เมชेरेट्रอนิกซ์ จำกัด

HUNTRON
Access Explore Discover



เพิ่มขีดความสามารถในการซ่อน
ด้วยวิธีบ่ายๆ รวดเร็ว ตามแบบฉบับของ Huntron

- วันนี้ทุกห้องซ่อมสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการตรวจช่องแผลงวงจรที่มีใช้ในระดับกองทัพได้แล้ว
- สามารถตรวจช่องวงจรที่ใช้อิซูเซลไฟเบร์ (ASIC) ชิ้นเครื่องตรวจซ่อมแบบอื่นไม่สามารถหาจุดเสียได้



ในราคาระดับ
240,500 บาท
(ยังไม่รวม
Vat 7%)



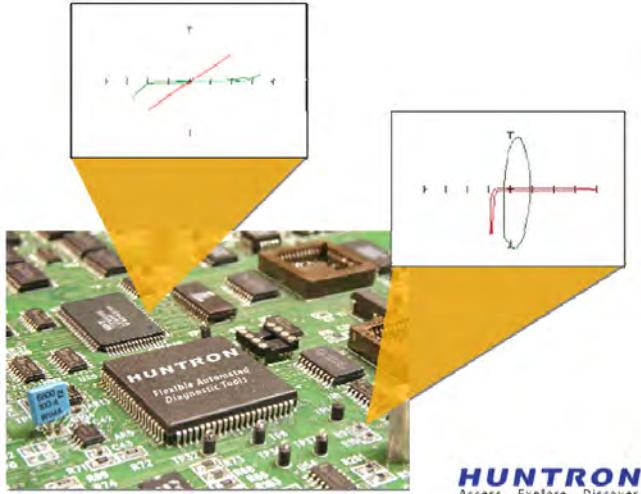
www.measuretronix.com/huntron



วิธีตรวจซ่อมแบบเดิมที่ต้องใช้ความเรียบง่ายสูง
สิ้นเปลืองเวลา มีโอกาสผิดพลาดและเสียหาย
ได้ง่าย มีข้อจำกัดและต้องการตรวจสอบครึ่งเมื่อ

เครื่องวิเคราะห์หาจุดเสียบนแผ่นวงจร จาก Huntron

Huntron ผู้นำในเครื่องมือตรวจสอบแผลงวงจรโดยไม่ต้องจ่ายไฟ แต่ใช้วิเคราะห์หลักคณิตของรูปสัญญาณ V-I Curve ที่ปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันความเสียหายลูกค้า ไม่ต้องใช้คู่มือหรือวางแผนของบอร์ด ตรวจหาจุดเสียได้



Huntron ใช้เทคนิคเปรียบเทียบ V-I Curve ที่เก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูล สามารถสแกนชิป ASIC เพื่อหาจุดเสียโดยไม่ต้องรื้อวงจรการทำงานภายใน

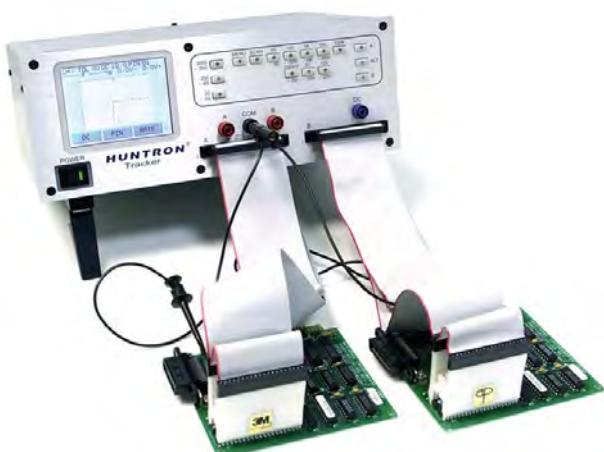
ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี ในการผลิตเครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์หาจุดเสียบนแผ่นวงจร ซึ่งได้รับการยอมรับจาก ห้องซ่อมมาตรฐาน ด้านเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงห้องซ่อมชั้นนำทั่วไป วันนี้ ทุกห้องซ่อมสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการตรวจช่องแผลงวงจรที่มีใช้ในระดับกองทัพ

รุ่นใหม่ล่าสุด

Huntron Tracker 2800S USB

เครื่องวิเคราะห์หาจุดเสียจ่อแสดงผลในตัวพร้อมซอฟต์แวร์ช่วยงานวิเคราะห์บน PC

Huntron Tracker 2800S เป็นเครื่องค้นหาจุดเสียรุ่นแสดงผลด้วยตัวเอง ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้ง Active และ Passive ทั้งอะนาล็อกและดิจิตอล ด้วย 4 ระดับแรงดัน แสดงผลเป็น V-I Curve ด้วยจอสี LCD, ตรวจสอบอุปกรณ์สวิตชิ่ง เช่น SCR, TRIAC หรือ TTL มีชุดสแกนเนอร์ในตัว สามารถตรวจเช็ค IC โดยสแกนขาอัตโนมัติได้ถึง 40 pin/channel สแกนชิปโดยใช้เฉพาะงานเพื่อเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว



ใหม่ล่าสุดด้วยพอร์ต USB ที่ทำให้เขื่อมต่อกับ PC เพื่อสามารถเก็บข้อมูล V-I Curve ลงใน Database ด้วยซอฟต์แวร์ Workstation อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ บอร์ดทดสอบ กับข้อมูลของบอร์ดเดียวใน Database, การแบ่งกรุ๊ป อุปกรณ์ และอื่นๆ

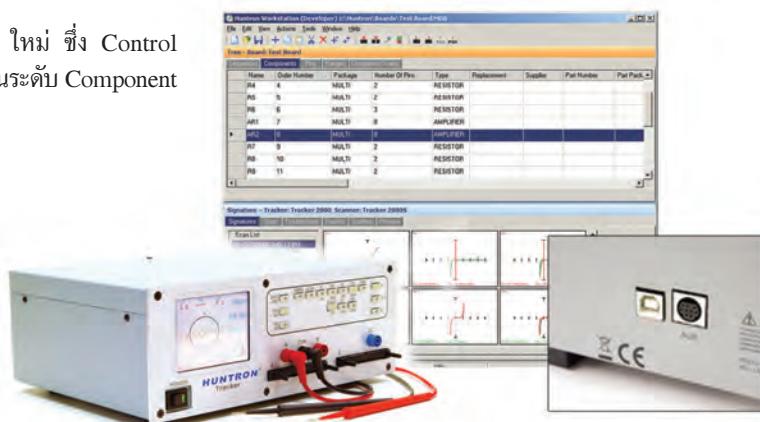


คุณสมบัติของ Huntron Tracker 2800S

- สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องจ่ายไฟเข้าบอร์ด
- ทำการซ่อมบอร์ดโดยไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือวงจร
- ใช้ตรวจวิเคราะห์ปัญหาในวงจรลอกจิกแรงตันต่ำโดยเฉพาะ
- ตรวจสอบได้ทั้งในระดับ Component Level สามารถแยกแยะความคิดปกติได้อย่างแม่นยำ
- แสดง Signature ของ Resistance, Capacitance และ Breakdown Voltage
- มีตัวจ่ายแรงดัน DC สำหรับทดสอบอุปกรณ์ที่ต้องการกระตุนที่เกต
- จอ LCD สี ความละเอียดสูง สำหรับแสดง Signature และเมนู
- เลือกค่าแรงดัน, ความต้านทานแหล่งจ่าย และความต้านทานทดสอบได้อย่างอิสระ

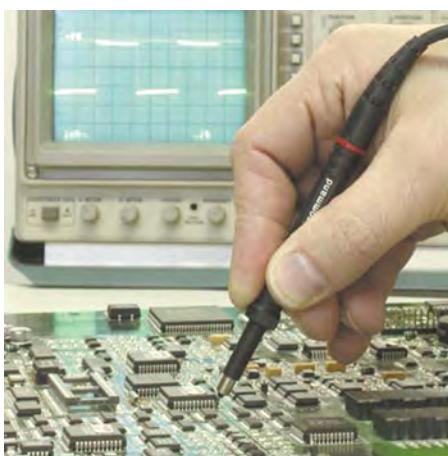
ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในรุ่น Tracker 2800S USB

- มีพอร์ต USB เชื่อมต่อกับ PC สำหรับเก็บข้อมูลบอร์ด และช่วยการวิเคราะห์
- ด้วยความสามารถของ 2800S USB ใหม่ ซึ่ง Control ได้ด้วย Software สามารถเพิ่มฐานข้อมูลในระดับ Component ลงในระบบ Function Test System
- สามารถสร้างฐานข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
- ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง In circuit Functional Test ซึ่งมีราคาสูง ท่านก็สามารถสร้างระบบ Functional Test ได้ด้วยตัวเองด้วย Workstation Software
- ด้วย Function ใหม่ 2800S ที่สามารถ Scan และเก็บค่าได้ทันที
- 2800S USB สามารถทำงานได้ทั้ง Mode Real-time และ Mode PC Control



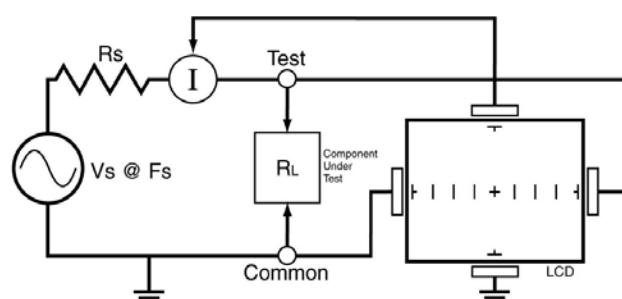
หลักการค้นหาจุดเสียบนແພວງຈະ ອີເລັກທຣອນິກສ໌

ปัจจุบันແພວງຈະໃນເຄື່ອງມືອີເລັກທຣອນິກສ໌ມີການພັດນາແລະຂັບຂອນมากขึ้ນ ມີການໃຫ້ໄອຟີເຈພະຈານຫຼື ASIC ທຳໄໝມີມານຸ່ວົດເສີຍທີ່ໄໝສາມາດຮ່ວມໄດ້ຈົ່ງມີມານຸ່ວົດມາກຸດຕາມໄປດ້ວຍ ການຊ່ວ່ນແພວງຈະຂອງມື້ສຳຄັນຫຼືອີເລັກທຣອເຄື່ອງຈັກຈຶ່ງໃຫ້ ວິທີການປັບລື່ອນອົດເສີຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຊິ້ງມີຄໍາໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຫຼືໃໝ່ເວລາຮອນານ ໄນສາມາດຖານອົດມາປັບລື່ອນໄດ້ທັນເວລາ



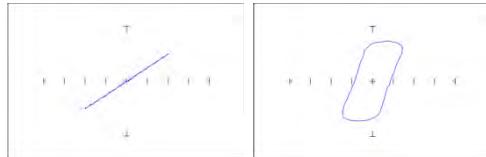
- ປັບປຸງການຕະຫຼາດສ່ວນອົດແບບເດີມ**
- ຈຳນວນຈຸດຕະຫຼາດທີ່ນຳການຍາຍ
 - ຄໍາທີ່ໄດ້ໄໝແນ່ນອນ ພິດພາດໄດ້ຈ່າຍ
 - ດ້ວຍໃຫ້ແຮງດົບປາຍໂພຣບທີ່ພອເໜນວາ
 - ອຸປະກອນນີ້ມີນາດເລັກ ແລະອູ້ອູ້ດັກນຳນາກ

ອ່ານ່າງໄຮກ້ຕາມກາຍໃນແພວງຈະທີ່ຂັບຂອນນັ້ນ ປະກອນໄປດ້ວຍສ່ວນປະກອນທີ່ເປັນວົງຈະອີເລັກທຣອນິກສ໌ພື້ນຖານເຫັນ Resister, Capacitor, Inductor ຫຼື Digital and Analog IC ຊິ້ງເປັນອຸປະກອນທີ່ສາມາດທາວະໄລ່ເປົ້າມາດແກນໄດ້ຈ່າຍ ແລະປະຫຍັດກວ່າ ແລະຍັງຂ່າຍແກ້ປຸງທາການເກັນສົດຕົກນອົດຈຳນວນນາກ ຮູ່ອກາຮາບອົດສໍາຮອງໄນ້ໄດ້ແລ້ວເນື່ອງຈາກບຣິນັກເລັກຜົດ

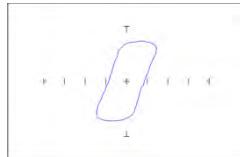


ດ້ວຍເກົກນິກການຂ່ອມຮະບັບ Power-Off Diagnostic ຊິ້ງໄດ້ຂ່າຍໃຫ້ສາມາດຕະຫຼາດຈຸດປັບປຸງທາໃນວົງຈະທີ່ຈ່າຍໄພ ໂນໄດ້ ອັນເນື່ອງຈາກຄວາມບກພ່ອງຂອງຈະຈຽວອຸປະກອນ ອີເລັກທຣອນິກສ໌ທີ່ເສີຍກັບການລັດວົງຈະ ຈຶ່ງໃຫ້ຂ່າຍຂ່ອມບອົດສາມາດວິເຄາະທີ່ຈຸດເສີຍໄດ້ສະດວກນາກຍິ່ງເຊື້ອ

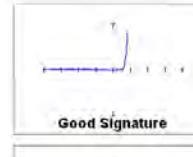
รูปแบบตัวอย่างของ V-I Curve รวมถึงหลักการวิเคราะห์พื้นฐาน



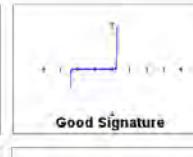
Resistance



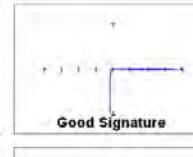
Inductance



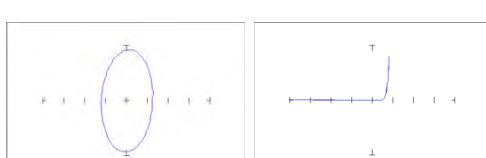
Good Signature



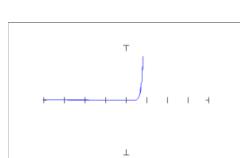
Good Signature



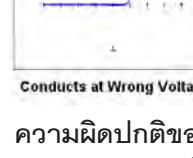
Good Signature



Capacitance



Semi-conductance



Conducts at Wrong Voltage



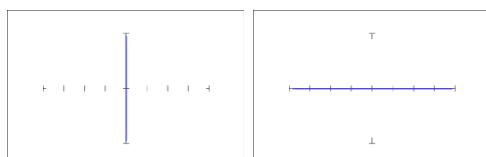
Damaged Junction



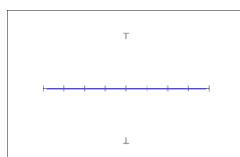
Current Leakage

ความผิดปกติของแรงดัน Active ในอุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำ Semiconductor

ลักษณะรูป VI Curve ของอุปกรณ์พื้นฐาน



Short Circuit



Open Circuit

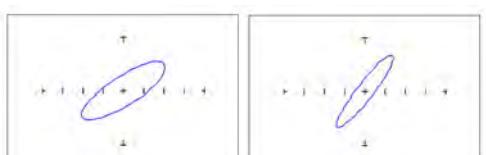
ความผิดปกติจากจุดเชื่อมต่อเกิดการลัดวงจร
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขาด



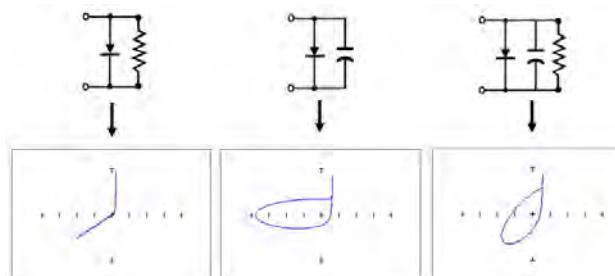
Good Capacitor - No Leakage, Good Alignment to Graticule

Bad Capacitor - Leakage shown as Resistance, Bad Alignment to Graticule, Signature is Narrow (Change in Value)

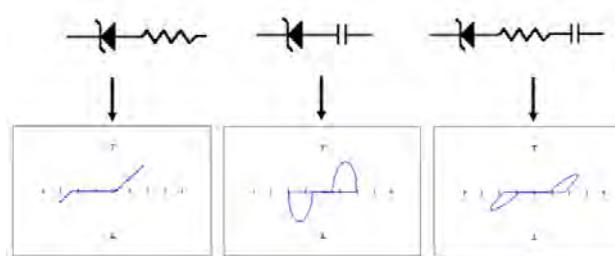
ความผิดปกติของ Capacitor มีความ
ต้านทานเกิดขึ้น หรือ Capacitor Leak



ความผิดปกติของ Inductor เกิดการลัด
วงจร หรือซอร์ตรอบบากงจุด



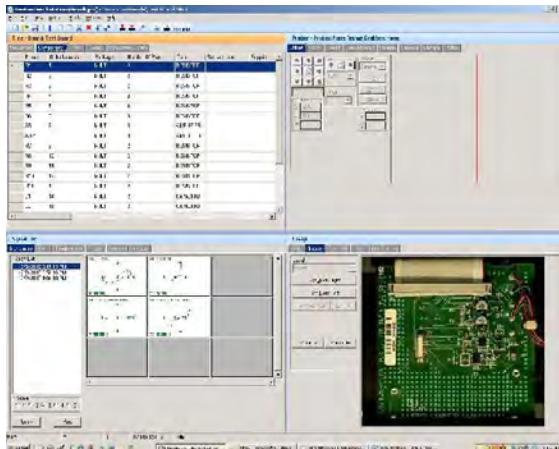
รูปสัญญาณ Signature กรณีที่มีอุปกรณ์ต่างชนิด
ต่อร่วมกันแบบขานาน



รูปสัญญาณ Signature เมื่ออุปกรณ์ต่างชนิดต่อ
ร่วมกันแบบอนุกรม

จ่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน ใน Mode PC Control

1. สร้างฐานข้อมูลแบบ Tree Diagram ด้วยผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์จากบอร์ดที่ใช้งานได้หรือบอร์ดเดี่ยวเพื่อนำมาเป็น Reference โดยตั้งชื่อบอร์ด, สร้าง Sequence, กำหนดตำแหน่งของตัวอุปกรณ์ พร้อมทั้งระบุค่า Voltage, Resistance, Frequency ที่ต้องการทดสอบ



2. สร้างฐานข้อมูลจากการ Learning จากขา Component โดยตรง ด้วยวิธี

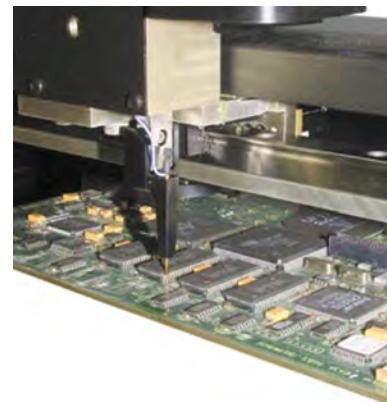
2.1 ใช้ IC Clip Test ซึ่งมีทั้งแบบ Dip Package หรือ SOIC



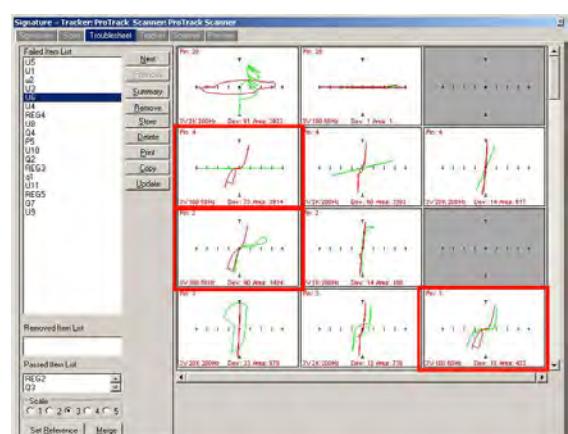
2.2 ใช้ Probe เป็นตัวเก็บข้อมูล โดยเก็บจาก อุปกรณ์ที่มี Package ที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งการเก็บข้อมูล ดังกล่าวสามารถทำได้โดยอิสระ ไม่ว่า IC จะเป็น Package แบบไหนก็ตาม



2.3 ใช้เป็น Robotic Scanner แทนการรัดแบบ Manual ซึ่งแขนกลซึ่งมีความแม่นยำในการตรวจสอบอุบัติ PCB ได้ถึง 20 Micron

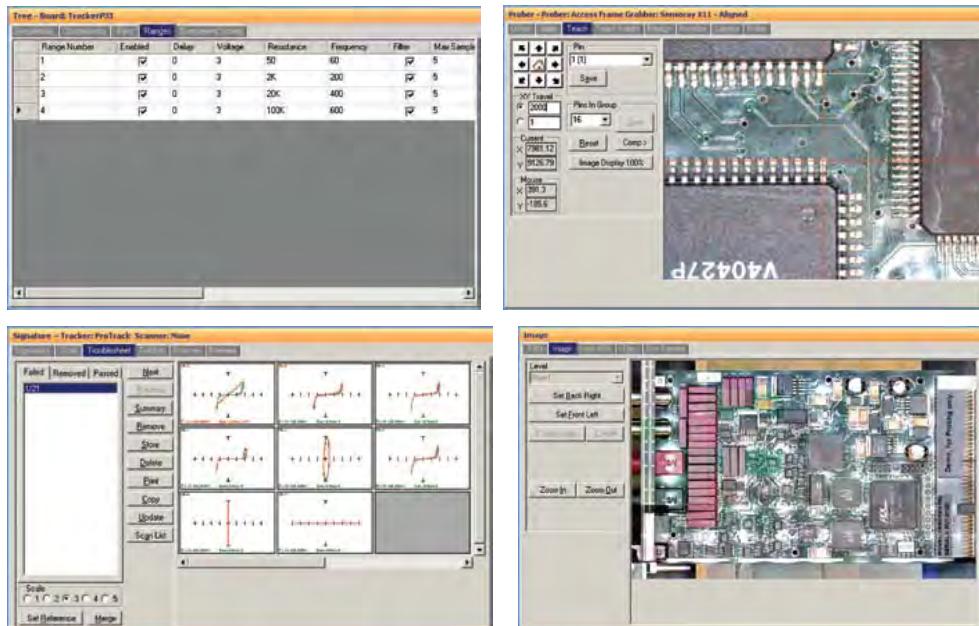


3. นำบอร์ดเสียที่ต้องการซ่อมมาทำการ Scan แบบ เดียวกับตอนที่ Learning ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ในลักษณะแสดง เก็บถึงความแตกต่าง VI Curve ในแต่ละขา



Tracker 2800S USB เครื่องค้นหาจุดเสียในแพนเคร์

Huntron Workstation Software



Huntron Workstation Software ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพ ขั้นสูง และความยืดหยุ่นในการตรวจสอบจุดปัญหา และการสร้างกระบวนการ การทดสอบ โดยมีจือแสดงผลหลายหน้าต่าง อำนวยความสะดวกในการสร้างขั้นตอนทดสอบ, การดู Signature ของอุปกรณ์, การควบคุม Access Probers

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ Huntron Workstation

- ให้สร้างรูปในการทดสอบเฉพาะสำหรับการผลิตจำนวนน้อย การซ่อม การแก้งาน
- สนับสนุนการสร้างคำตั้งขั้นตอนทดสอบด้วย PCB CAD data
- สร้าง / แก้ไข / บันทึก ข้อมูลทดสอบได้ด้วย Microsoft Access
- ดู, พิมพ์ และเก็บบันทึกการทดสอบได้ทันที
- แต่ละจอแสดงผล อัพเดตข้อมูลสดคล้องกันทันทีที่เลือก
- มีจือแสดงการทดสอบอย่างเดียวเป็นการเฉพาะ สำหรับสภาพแวดล้อมการผลิต

Huntron Access 2 USB Probers

Huntron มีเครื่องวิเคราะห์หาจุดเสียแบบอัตโนมัติแขนกล ซึ่งมีความแม่นยำ และสะดวกในการใช้งาน สำหรับงานซ่อมที่บอร์ดที่ขับข้อน มีมูลค่าสูง และต้องการการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เมื่อเวลาบอร์ดมีปัญหาต้องการการซ่อมบำรุง



คุณสมบัติของ Access II USB Probers

- สามารถใช้กับบอร์ดที่มีขนาดใหญ่ถึง 22" x 23"
- แสดงผลการทำงานผ่าน PC หรือ Notebook
- ทำงานร่วมกับ Software ที่มีความเชี่ยวชาญโดยควบคุมการทำงานผ่านแขนกลอัตโนมัติ
- สามารถเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ
- มีความละเอียดแม่นยำในการทำงานสูงแม่นใน Computer ที่มีขนาดเล็ก
- เหมาะสมสำหรับงาน QC และงาน Maintenance



Tracker Model 30

เครื่องค้นหาจุดเสียในแพงวงจรโดยไม่ต้องจ่ายไฟ รุ่นราคายืดหยุ่น



Huntron Tracker Model 30 เครื่องค้นหาจุดเสียในแพงวงจรรุ่นใหม่ล่าสุด ในราคาที่ต่ำกว่าเดิม มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ด้วยซอฟต์แวร์ Huntron Workstation อันทรงประสิทธิภาพ ต่อใช้งานกับอุปกรณ์ร่วมต่างๆ ผ่านพอร์ต USB สามารถใช้งานร่วมกับ Scanner II Model 30S เพื่อเพิ่มจำนวนขาที่จะตรวจสอบ หรือใช้งานกับแขนความคุ้มอัดโน้มติ Huntron Access II USB Prober เพื่อความแม่นยำของตำแหน่งอุปกรณ์แบบ SMT และการทำงานอัดโน้มติในหน่วยการผลิต

Tracker Model 30 ใช้ร่วมกับ PC หรือ Notebook โดยทำงานร่วม Software โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าแรงดันความถี่ และความด้านทานของตัวอย่าง ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของวงจรที่จะทำการทดสอบ ซึ่งจะทำได้ในลักษณะ Tracker Signature เหมาะสำหรับการวินิจฉัยได้โดยง่าย สามารถสร้างลำดับขั้นการทดสอบ (Test Routine) พร้อมทั้งการจัดเก็บ Signature ได้อย่างเป็นระบบและเรียกคืนได้ง่าย

ความสามารถของ Tracker Model 30

- ทำงานร่วมกับ Computer และ Software เพื่อให้การทำงานสะดวกเร็ว
- เลือกปรับค่าการใช้งานได้ตามความเหมาะสมโดยผ่าน Software และ Computer
- สามารถเก็บข้อมูลเพื่อเรียกมาใช้งานในการเบรียบทีอยู่
- ใช้ Option เพิ่มเติมกับ Scanner เพื่อการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

การปรับค่าช่วงทดสอบ

การตั้งค่าช่วงการทดสอบของแรงดัน ความด้านทาน และความถี่ของ Tracker Model 30 โดยเลือกแรงดันเริ่มต้นตามค่าแรงดันของอุปกรณ์ เลือกการต้านทานตามอิมพีเดนซ์ของวงจร และตัวความถี่ตามค่าของอุปกรณ์รีแอคడ,enซ์ที่ปรากฏ ทั้งหมดนี้จะทำให้อัตราส่วนแนวตั้งและแนวอนของรูปแบบ Signature ที่เหมาะสม

การปรับแต่งช่วงการทดสอบค่าใดค่าหนึ่ง หรือหลายค่าร่วมกัน จะทำให้ได้รูปแบบ Signature ที่แตกต่างกัน ออกไป ซึ่งมีประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



■ Tracker 2800S USB เก็บองค์ความรู้เดียวในแพลทฟอร์มเดียว

Huntron Scanner II Model 30S



Huntron Scanner II Model 30S เป็นอุปกรณ์ที่ต่อเพิ่มสำหรับทดสอบอุปกรณ์ใช้งานร่วมกับ Tracker Model 30 เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Clip Tester ใน การทดสอบอุปกรณ์ประเภท SOIC และ DIP เพื่อความสะดวกคราวเดียวในการใช้งาน โดยใช้งานได้สูงสุดถึงอุปกรณ์ขนาด L

Huntron TrackerPXI

จับ Huntron Tracker ใส่เข้าไปในระบบทดสอบ PXI



PXI
Systems Alliance

Huntron TrackerPXI ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่อผู้ผลิตเครื่องตรวจเคราะห์ที่ต้องมีเวลาในการตัดต่ออุปกรณ์เข้ากับแพลตฟอร์ม PXI มาตรฐานที่มีอยู่ ทำให้ได้ระบบที่ใช้ร่วมกับระบบทดสอบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ LabView ได้โดยใช้ไดรเวอร์ Huntron TrackerPXI LabView



HUNTRON
Access Explore Discover



สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณรัตน์มนี 08-9810-3055,
คุณจิราภรณ์ 08-3823-7933

Huntron ยังมีเครื่องตรวจวินิจฉัยความชำรุดเสียหายเดียวในแพลทฟอร์มเดียว มีความสามารถสูง รุ่นอื่นๆ อีก



บริษัท เมเชอร์ไทรอนิกซ์ จำกัด

2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2514-1000; 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001; 0-2514-0003
Internet: <http://www.measuretronix.com> E-Mail : info@measuretronix.com